Journal of Electrochemistry

Volume 3 | Issue 1

1997-02-28

A Study on the Electrodeposition of Palladium and it's Nucleation

Fangzu Yang

Shukai Xu

Shibing Yao

Bingyi Chen

Xueqing Zheng

Xiaohui Zhong

Shaomin Zhou

Recommended Citation

Fangzu Yang, Shukai Xu, Shibing Yao, Bingyi Chen, Xueqing Zheng, Xiaohui Zhong, Shaomin Zhou. A Study on the Electrodeposition of Palladium and it's Nucleation[J]. *Journal of Electrochemistry*, 1997, 3(1): Article 16. DOI: 10.61558/2993-074X.3105 Available at: https://jelectrochem.xmu.edu.cn/journal/vol3/iss1/16

This Article is brought to you for free and open access by Journal of Electrochemistry. It has been accepted for inclusion in Journal of Electrochemistry by an authorized editor of Journal of Electrochemistry.

·96 电镀会议推荐论文 ·

纯钯电沉积及其成核机理研究

杨防祖 许书楷 姚士冰 陈秉彝 郑雪清 钟晓慧 周绍民 (厦门大学化学系物理化学研究所 厦门 361005)

摘要 研究在柠檬酸钾和草酸铵镀液体系中纯钯电沉积及电结晶机理 结果表明,采用本实验室研制的添加剂 XP-4和XP-7,可在电流密度 0 5~3 5 A /dm²,温度 40~60 的宽广范围内获得全光亮的钯电沉积积层 采用脉冲电源电镀可有效地改善厚沉积层质量,减少沉积层裂纹和孔洞 循环伏安实验表明,钯电极过程的阴阳极峰电位之差达 1 05 V,说明其电极过程明显不可逆;伏安图上同时出现一感抗性电流环,说明钯沉积过程发生晶核形成过程: XP-4和 XP-7 阻化电沉积和氢的析出,提高钯电沉积的沉积电位 电位阶跃实验进一步表明,钯遵循连续成核和三-维生长的电结晶机理

关键词 钯, 电沉积, 成核, 脉冲电镀

钯电沉积层在电子工业中可以代替硬金作为电插件镀层 根据金和钯的本身价格及密度 的差异计算,单位面积同样厚度的钯和金比较,钯的材料费只有金的三分之一,而且因为它的 某些性能如电导率,可焊性,抗蚀性和耐磨性可与硬金镀层相媲美 在高档的镀金饰品中,也可 以钯代替镍或钯镍合金作为镀金底层,这不仅可以提高装饰品的档次,而且可避免与镍接触引 起的皮肤炎和其他皮肤病 此外,钯还可望代替价格昂贵的铑^[1].

有关纯钯的电镀工艺、电沉积机理和钯氢共沉积机理的研究^[2-14]以及专利^[15-19]已有不少 报道,然而,钯对氢具有极强的吸收能力,在其电沉积过程中由于氢的共沉积而严重影响沉积 层质量,因此较厚的钯镀层内应力高,而且出现针孔和裂纹本文采用本实验室研制的添加剂, 在柠檬酸盐弱碱性体系中获得满意的纯钯沉积层,并着重研究钯的电沉积机理

1 实验条件

12 实验仪器

钯的电沉积实验采用江苏省启东长江电子仪器厂的 JW Y30S 晶体管组合稳压电源和上海南汇电讯器材厂的 791 型磁力加热搅拌器

电化学实验系统主件采用美国 Pine 仪器公司的 RDE4 双恒电位仪及四川仪器厂的 3033 型 X-Y 函数记录仪 研究电极为玻碳电极(工作面积为 0 196 cm²), Pt 丝为辅助电极, 饱和甘 汞电极为参比电极(文中电位均相对于此电极), 扫描速度为 50 mV/s

添加剂 XP-4, XP-7, PPS 和 FF 为杂环有机化合物及其聚合产物

2

脉冲电镀实验采用自制的 PD-1 型脉冲电镀电源,方波,脉冲周期为 100 m s,占空比 v 为 70%.

镀液组成和工艺条件 1.2

镀液组成(mol/L): Pd(NH3)2Cl2 0 1, K3C6H3O7 · H2O 0 3, (NH4)2C2O4 · H2O, 0 3, XP-4 0 03 g/L, XP-7 0 3 g/L.

工艺条件: 沉积电流密度为 0 5~ 3 5 A /dm², 温度 50 ,pH 7.0, 阳极为镀铂钛网, 阴极 为经抛光的紫铜、黄铜、铁板或镍、镍铁、沉积过程中镀液需中速搅拌或阴极移动

结果与讨论 2

2.1 添加剂的作用

在电沉积过程中添加剂具有 1 不同的作用^[20~21].图1表示添加 剂 XP-4 和 XP-7 对霍尔槽 (267 m1)试片上镀层光亮范围的影响。 实验温度为 50 . 沉积时间为 5 min, 电流为 0 5 A, 溶液搅拌, 阴 图 1 添加剂对镀层光亮范围的影响 极为经过抛光的黄铜 紫铜或镀 覆光亮镍的试片(厚度01mm). 可以看出, 镀液中不含添加剂时



267 m 1, 0 5 A, 5 m in, 50 , 溶液搅拌. 添加剂(g/L): 1, 无 添加剂; 2, XP-4 0 015+ XP-7 0 15; 3, XP-4 0 03+ XP-7 0 3 Fig 1 Effects of the additives on the bright ranges of the deposits

(试片 1), 试片高端 8~ 9 cm 镀层黑焦且疏松, 其它部分未镀上; 加入 XP-4 0 015 g/L 和 XP-7 0 15 g/L (试片 2),试片高端下部有小部分粗糙和起皮,其他部分半光亮;当镀液中 XP-4 和 XP-7 分别达 0 03 和 0 3 g/L 时(试片 3), 整个试片达到全光亮 显然, 在钯的电沉积过程中 XP-4 和 XP-7 均为有效添加剂,只有镀液中 XP-4 和 XP-7 按一定比例的量共存时,由于它们 的协同作用^[21], 阻化了钯的电沉积, 使钯的沉积过电位提高, 导致沉积物晶粒细小而使镀层光 亮

钯具有很强的吸氢能力,镀层中的氢由于不断逸出而导致针孔 另外较厚的钯镀层(> 5 μ m)以及镀层放置一段时间则易引起镀层本身 $\alpha \beta$ 相结构的转变^[5~6],产生较大张应力而引 起龟裂 经过实验, 镀液中加入另一添加剂 PPS 0.2 g/L, 则 XP-4 和 XP-7 的含量可分别降低 至 0 012 g/L 和 0 12 g/L,结果不仅可大大降低钯镀层的张应力,而且镀层光亮度提高 另 外, 霍尔槽试片钯镀层的低端 0.5 cm 处有时出现暗纹, 经过实验, 加入添加剂 FF 3 g/L 则可 消除上述暗纹

2 2 钯电沉积层的表面形貌

2

表 1 表示在含上述四种添加剂的钯镀液中,分别采用直流和脉冲电源电镀所获得的钯电 沉积层的表面形貌 结果表明,采用直流电源进行钯的电沉积,由于镀层本身相结构的变 化15~61而产生较大的张应力以及镀层中氢的逸出而导致镀层龟裂,并产生较大且多的针孔;而 在脉冲电沉积过程中,通过调节脉冲参数,在脉冲电镀的阳极过程中不仅镀液中钯离子向镀层 表面扩散传质而提高镀层表面的钯浓度,有利于钯的电沉积,而且可导致钯镀层中的氢阳极氧

化, 从而降低钯沉积层中的氢含量 结果钯镀层基本无裂纹并只有较细的针孔 显然, 采用脉冲 电源电镀可改善钯沉积层的质量

表 1 钯电沉积层的表面形貌

Tab. 1 Surface morphology of palladium electrodeposit												
	镀层	电流密度	镀层厚度									
		A/dm^2	μm	22 山 パン 3兆								
直流	Cu/N i/Pd	1.5	67	表面光亮, 整片龟裂, 针孔大且多, 平均空径约为 75								
				μm, 大孔孔径约为 105 μm								
脉冲	Cu/N i/Pd	表面光亮, 基本无裂纹, 大针孔少, 但密布小针孔,										
		$\mathbf{i}_{p}^{a} = 0 5$		大孔孔径约为 75 μm, 平均孔径约为 50 μm								

2 3 玻碳电极在钯镀液中的循环伏安行为

图 2 表示玻碳电极在无添加剂(曲线)、含 XP-4 0.03 g/L (曲线 2)和 XP-4 0.03 g/L + XP-7 0.3 g/ L (曲线 3) 的钯镀液中的线性扫描伏安图 实验结果 列于表 2 由不含添加剂(曲线 1)的伏安曲线可知,在 线性扫描的阴极过程至-0.45V 附近, 钯开始电沉 积,在-0.85V,沉积电流迅速提高,至-1.06V处 出现一电流峰,随后可见氢的还原 显然,在钯的电 沉积中伴随着氢的析出,结果导致沉积物含氢 在线 性扫描的阳极过程至 0 V 附近出现一沉积物的阳极 溶出峰,归因于吸附氢的阳极溶出^[3],可见,钯电极过 程的阴阳极两峰位置明显分离,峰电位之差达1.05 V, 说明其明显不可逆 值得注意的是, 在-0 88 V~ - 0 70 V 附近出现一感抗性的电流环,即阳极扫描 方向上的阴极电流高于阴极扫描方向上的阴极电流 的部分,证明在钯的电沉积过程中发生晶核形成过 程[22]



- 图 2 玻碳电极 (s = 0 196 cm²) 在钯镀液 中的循环伏安图 扫描速度 50 mV /s 1, 无添加剂; 2,
 - XP-4 0 03 g/L; 3, XP-4 0 03 g/L + XP-7 0 3 g/L
- Fig 2 Cyclic voltammograms on glassy carbon electrode in the bath of palladium

まっ	循环伏安图实验结甲
T R 2	旭小人女闺头孤知未

Tab 2 Experimental results from cyclic voltammograms on glassy carbon electrode in the bath of palladium

	Ą,	i_p^a ,	\mathcal{P}_{e} ,	$q_{\mathbf{x}}$	Ą,	i_p^c ,	<i>i</i> _H ,	$i_{\rm p}^{\rm c}/i_{\rm H}$,
	V	mA/cm^2	V	V	V	mA/cm^2	mA/cm^2	
无添加剂	- 0 003	23 1	- 0 846	- 0 696	- 1. 061	34.1	43 6	0 78
XP-4(0 03 g/L)	+ 0 086	21. 0	- 0 954	- 0 664	- 1. 123	36 1	31. 8	1.14
XP-4 0 03	+ 0 054	11.4	- 1. 091	- 0 965	- 1.360	30 3	13.9	2 18
XP-7 0 3(g/L)								

在含有添加剂的溶液中, 伏安图的基本特征不变, 但是, 限 阳极电流峰相隔更远, 电沉积 的起始电位负移 与不含添加剂的曲线 1 相比, 含 XP-4 0 03 g/L (曲线 2)时钯的起始学积电 位负移 108 mV, 氢析出电流(自沉积峰电位至反转电位之间的电流值)下降至 31.8 mA /cm²; 当 XP-4 0 03 g/L 和 XP-7 0 3 g/L 共存时, 其起始沉积电位负移更甚, 达 245 mV, 氢析出电 流继续下降至 13 9 mA /cm². 说明添加剂 XP-4 和 XP-7 阻化钯的电沉积, 同时也阻化了氢的 析出 当 XP-4 和 XP-7 共存时, 钯的电沉积过电位最大, 并提高了 $i_{\rm b}/i_{\rm H}$ 值





- 图 3 恒电位暂态曲线 曲线 1, 无添加剂, E= - 0 83 V; 曲线 2, XP-4 0 03 g/L + XP-7 0 3 g/L. E= - 1. 12 V
- Fig 3 Potentio static instantaneous curves from the bath without additive (E = -0.83 V) and with additives (E = -1.12 V)



potentio static instantaneous curves

2 4 玻碳电极在钯镀液中的恒电位暂态曲线

利用电位阶跃测定是判别电结晶机理的常用方法之一. 图 3 示出玻碳电极在无添加剂(曲线 1)和含 XP-4 0 03 g/L + XP-7 0 3 g/L (曲线 2)的钯镀液中的恒电位 *i*~ *t* 暂态曲线 可见,它们均出现电流开始上升然后下降,中间出现电流极大的现象,再次说明钯的电结晶经历 成核过程 根据文献[23],钯电沉积的不同成核机理的恒电位暂态无因次 $I^2/I_m^2 \sim t/t_m$ 关系式 分别为:

$$I^2/I_m^2 = 1.9542/(t/t_m) \cdot \{1 - \exp[-1.2564(t/t_m)]\}^2$$
 (瞬时成核)

 $I^2/I_m^2 = 1.2254/(t/t_m) \cdot \{1 - \exp[-2.3367(t/t_m)]\}^2$ (连续成核)

图 4 示出上述瞬时与连续两种成核机理的无因次 $I^2/I_m^2 \sim t/t_m$ 理论曲线 结果充分说明, 在本实验条件下,不含添加剂以及 XP-4 和 XP-7 共存时, 钯的电结晶均采取连续成核和三-维 生长的机理

2

A Study on the Electrodeposition of Palladium and it s Nucleation

Yang Fangzu Xu Shukai Yao Shibing

Chen Bingyi Zheng Xueqing Zhong Xiaohui Zhou Shaom in

(Chem. Dept, Instiof Phys Chem. X iam en Univ., X iam en 361005)

Abstract The electrodeposition and nucleation of palladium are studied in the system of potassium citrate and ammonium oxalate The results show that, with the additives of XP-4 and XP-7 prepared in our laboratory, a full bright palladium electrodeposits will be obtained in the wide ranges of the cathode current densities $0.5 \sim 3.5 \text{ A/dm}^2$ and temperature $40 \sim 60$; the qualities of the thick deposits will be effectively improved by means of pulse current plating Cyclic voltammograms results show that the division of peaks between anodic and cathodic on the electrode process of palladium will be up to 1.05 V, which show s the irreversible electrode process; and a inductive current cycle is appeared, which means the process of nucleation; XP-4 and XP-7 inhibit both palladium to more negative; potential step experiments furtherly show that the nucleation of palladium obeyed progressive uncleation mechanism both with the studied additives or without them.

Keywords Palladium, Electrodeposition, Nucleation, Pulse electroplation

References

- 1 Ronald J Morrissey. Rhodium plating Plating and Surface Finishing, 1995, 82(8): 69
- 2 Joseph A Abys Palladium plating Plating and Surface Finishing, 1995, 82(8): 67~68
- 3 LE Penven R, Levason W, Pletcher D. Studies of palladium electrodeposition from baths based on Pd (NH₃)₂X₂ Salts I: [Pd(NH₃)₂Cl₂] baths J. Appl. Electrochem., 1992, 20: 399~ 404
- 4 LE Penven R, Levason W, Pletcher D. Studies of palladium electrodeposition from baths based on Pd (NH₃)₂X₂. Part II: X= Br and X= NO₂ J. Appl. Electrochem., 1992, 22: 421~424
- Jayakrishnan S, Natarajan R S. Hydrogen codeposition in palladium plating *M etal F inishing*, 1991, 89 (1): 23~ 25
- 6 LaiC K, Wang Y Y, Wan C C. Palladium electrodeposition from ammonia-free electrolyte J. Electroanal Chen., 1992, 322: 267~ 278
- 7 Su-Il Pyun, Chan L in. A sutdy on the electrodeposition mechanism of plalladium from ammoniacal solution using a rotating Pt Ring-Cu disk electrode *TR ansactions of the Institute of M etal F inishing*, 1993, 71(4): 156~ 160
- 8 Straschil H K, Abbys J A, Kudrrak E J et al New palladium strike improves adhension and porosity. *M etal F inishing*, 1992, 90(1): 42~ 47

- 9 Kudrak E J, Abbys J A, Chinchankar V, J J M aisano. Porosity of composite palladium, palladium-nickel and gold electrodeosits *P lating and S urf ace F inishing*, 1992, 79(2): 49~55
- 10 Enyo M, Biswas PC. Hydrogen absorption in palladium electrodes in alkaline solution J. Electroanal Chan., 1992, 335: 309~ 319
- 11 Grimm R D, L andolt D. Investigation of the influence of pulse parameters on crack formation in palladium electrodeposits Surface and Coatings Technology, 1987, 31(2): 151~161
- 12 Martin JL, Toben MP. Palladium and palladium alloy electrodeposits in the electronics industry. *M etal F inishing*, 1990, 88(1): 39~ 41
- 13 Graham A H, Pike-Biegunski M J, Updegraff SW. Evaluation of palladium substitutes for gold *Plating and Surface Finishing*, 1983, 70(11): 52~ 57
- Fukumoto Y, Kawashina Y, Handa K, Hayashi Y. Pulse current electrodeposition of palladium. *M etal Finishing*, 1984, 82(9): 77~ 80
- 15 Martin JL, McCaskie JE, Toben M P. Palladium plating US patent 4, 622, 110(Nov. 11, 1986) and 4, 545, 868 (Oct 8, 1985)
- 16 Fred IN ovel, James L Martin, M ichael P Toben A lkaline baths and methods for electrodeposition of palladium and palladium alloys *European Patent Application* 0225422 (June 6, 86)
- 17 Fred INovel, Sands Point, James L Martin el al Alkaline baths and methods for electrodeposition of palladium and palladium alloys U S Patent 4, 741, 818(M ay 5, 1988)
- 18 Abys J A et al Palladium complexant U S Patent 4, 911, 798 (Mar 27, 1990)
- 19 Abys J A et al Palladium additives U S Patent 4, 911, 799 (Mar. 27, 1990)
- 20 Frank lin T C. Some mechanisms of action of additives in electrodeposition processes Surface and Coatings Technology, 1987, 30: 415- 428
- 21 周绍民等编著 金属电沉积—原理与研究方法 上海:上海科学技术出版社, 1987, 284~305
- 22 Fletcher S Some new formulae aplicable to electrochemical nucleation grow th/collision *Electrochimica* A cta, 1983, 28(7): 917~ 923
- Scharifker B, Hills G Theoretical and experimental studies of multiple nucleation *Electrochim ica A cta*, 1983, 28(7): 879~ 889